

плексообразования ( $\lg \frac{K_f^*}{K_p} \leq 3$ ), где  $K_p$  - константа устойчивости комплекса) справедлива интерполяционная формула

$$\lg \Delta \varphi = (\lg K_f^*)^{0,778} + 0,539 \quad (4)$$

В логарифмических координатах это уравнение легко представить в виде прямой линии. Тангенс угла наклона этой прямой равен 0,778 и отрезок, отсекаемый от оси ординат, равен 0,445.

Для больших значений  $K_f^*$  ( $\lg \frac{K_f^*}{K_p} \geq 3$ ) можно использовать формулу

$$\lg \Delta \varphi = \frac{\lg K_f^*}{0,442 \lg K_f^* + 0,39} \quad (5)$$

Уравнение (5) в координатах  $\lg K_f^*; \lg \Delta \varphi$  дает прямую с тангенсом угла наклона, равным 0,442. Отрезок, отсекаемый этой прямой от оси ординат, равен 0,38. Уравнение (5) справедливо только для достаточно прочных комплексов  $\lg K_p > 5$ .

Выражения (4) и (5) могут быть использованы для оценки параметров химической реакции. Состав комплекса Р можно найти по уравнению (3).

#### Литература

1. Ю.А.Карбаинов, С.С.Резникова, А.Г.Стромберг. Электрохимия, 9, 1351 (1973).
2. В.Е.Городовых. Известия ТПИ, 164, II (1967),

#### О ПРИМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ В РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ ДИФФУЗИИ В ПОЛЯРОГРАФИИ С НАКОПЛЕНИЕМ

А.Э.Гейнеман, М.В.Крашенинников, А.А.Каплин

К настоящему времени в методе АПН довольно широко используются два подхода для решения второго закона Фика с различными краевыми условиями. Первый из них заключается в получении уравнений анодного тока как функции времени в явном виде. При этом решения получают в виде рядов или интегралов, дальнейший анализ которых требует расчетов на ЭВМ. Иногда анализ общих выражений приводит к простым приближенным аналитическим выражениям, что является основным преимуществом данного подхода. Второй подход основан на выводе интегральных уравнений с дальнейшим решением на ЭВМ.

В данной работе впервые предложено проводить решение второго закона Фика с различными краевыми условиями в методе АПН непосредственно на ЭВМ. Такой прием дает возможность устраниć промежуточные стадии: вывод уравнения анодного тока в явном виде, основанный на использовании весьма сложного и громоздкого аппарата математической физики (например, операционное исчисление) и вывод интегральных уравнений.

В качестве примера нами выбран полностью необратимый процесс при наложении на ртутно-пленочный электрод линейно меняющегося потенциала. Выбор обусловлен тем, что в данном случае получить строгое аналитическое решение не представляется возможным. Задача ставится следующим образом:

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{D} \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} = \frac{\partial c}{\partial t} \\ c(x, 0) = c_0, \mathcal{D} \frac{\partial c}{\partial x} / x = 0 \\ \mathcal{D} \frac{\partial c}{\partial x} / x = -K_s \ell \frac{Z^2 F (wt - \varphi_0)}{RT} c(\ell, t) \end{array} \right\} \quad (1)$$

где  $c(x, t)$  - концентрация металла в амальгаме, моль/л;  $K_s$  - константа скорости электрохимической реакции, см/сек;  $Z$  - число электронов, участвующих в электродной реакции;  $\mathcal{D}$  - коэффициент диффузии атомов металла в амальгаме, см<sup>2</sup>/сек;  $\ell$  - толщина ртутной пленки, см.

Для решения поставленной задачи наиболее подходящим, по-видимому, является метод прогонки. Сходимость этого метода для задач данного типа доказана [1].

Для сравнения нами использовано приближенное уравнение анодного тока для полностью необратимого процесса [2], выведенное в предположении, что диффузия атомов металла в пленке ртути не оказывает влияния на величину анодного тока:

$$i = ZFSK_s C \ell \frac{Z^2 F (wt - \varphi_0)}{RT} \cdot \ell^{-Z^2 F w \ell} (e^{\frac{Z^2 F (wt - \varphi_0)}{RT}} - 1) \quad (2)$$

В работе [2] приведено условие, при котором справедливо (2):

$$\frac{Z^2 F w}{RT} \ll \frac{\pi^2 \mathcal{D}}{4 \ell^2} \quad (3)$$

Если принять, как и в работе [3], что в течение стадии растворения концентрация  $c(x, t)$  металла в пленке ртути подчиняется следующему закону:

$$c(x, t) = c_0 - \frac{1}{\ell} \int_0^t g(t') dt' - g(t) \frac{\ell}{6\mathcal{D}} \left[ 3 \left( \frac{x}{\ell} \right)^2 - 1 \right] \quad (4)$$

где  $g(t)$  - поток вещества на поверхности пленки ртути, то из (4) для анодного тока полностью необратимого процесса можно получить следующее выражение:

$$i = \frac{zFSK_g C^o l \frac{\beta zF(wt - \varphi^o)}{RT} \left(1 + \frac{K_g l}{3\alpha}\right)^{\alpha}}{\left[1 + \frac{K_g l}{3\alpha} l \frac{\beta zF(wt - \varphi^o)}{RT}\right]^{\alpha}} \quad (5)$$

где  $\alpha = \left(1 + \frac{3\alpha RT}{\rho^2 \beta z w}\right)$ , при  $\frac{1}{\alpha} < 0,01$  (6)

что совпадает с условием (3), и  $\frac{K_g l}{3\alpha} l \frac{\beta zF(wt - \varphi^o)}{RT} < 0,01$  (7),

выражение (5) переходит в выражение (2). Тем самым налагается дополнительное условие, при котором справедливо (2). Очевидно, что условие (3) не является достаточным, так как выражение (2) не может быть справедливо для сколько угодно больших  $K_g$ . Нами была проведена интегральная оценка выражения (5), которая показала, что при

$$\frac{K_g l}{3\alpha} < 0,01 \quad (8)$$

уравнение (5) справедливо с точностью до одного процента. Следует отметить, что выражения для потенциала пика  $\varphi_n$ , полученные из (2) и (5), совпадают.

На электронно-вычислительной машине БЭСМ-4 нами проведены сравнительные расчеты уравнений (2) и (5) со строгим решением, полученным на ЭВМ при непосредственном решении второго закона Фика для полностью необратимого процесса в полярографии с накоплением (1). Расчеты полностью подтвердили условия (6), (7), при которых справедливо уравнение (2), а также условие (8), при котором справедливо уравнение (5).

На основании математической модели рассматриваемого нами полностью необратимого процесса сделана попытка применения одного из методов нелинейного программирования для определения физико-химических параметров, что может иметь большое значение для исследования кинетики и механизма электродных реакций. В качестве критерия совпадения экспериментального и расчетного анодного пика был выбран следующий:

$$I = \sum_{j=1}^n (i_{ej} - i_{pj})^2$$

где  $n$  - число точек, в которых добиваются совпадения экспериментального и расчетного анодных пиков;  $i_{ej}$  - экспериментальный анодный ток,  $i_{pj}$  - расчетный анодный ток. Минимизация I-критерия осуществлялась симплексным методом по четырем параметрам  $K_g$ .

$B, \ell, \varphi^o$ . Выбор метода обусловлен сложностью модели (применение градиентных методов затруднено, т.к. вычисление производных значительно увеличивает потребность в машинном времени).

Для проверки выбранного алгоритма был взят анодный пик, полученный на основе рассматриваемой модели, для которого известны физико-химические параметры  $K_s, B, \ell, S^o$ . В области изменения параметров выбиралось начальное приближение  $K_s', B', \ell', S^o'$ , которое является базой для поиска. Время решения задачи совместно с трансляцией программы составило 10 мин. Совпадение пиков практически полное.

Нами получены предварительные данные при обработке анодных пиков таллия на следующих фонах индифферентного электролита: 0,5 M  $H_3PO_4$ ; 0,1 M  $C_6H_8O_7$ ; 0,5 M  $NH_4F$  в 10% спирте, 0,1 M  $NaCl$ .

Таблица I.

| Фон                           | $K_s, \text{см/сек}$ | $Z\beta$ | $\ell, \text{см}$    | $\varphi^o, \text{в}$ |
|-------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| 0,5 M $H_3PO_4$               | $1,42 \cdot 10^{-5}$ | 0,57     | $7,7 \cdot 10^{-4}$  | -0,77                 |
| 0,1 M $C_6H_8O_7$             | $1,03 \cdot 10^{-5}$ | 0,45     | $1,57 \cdot 10^{-3}$ | -0,75                 |
| 0,5 M $NH_4F$ в<br>10% спирте | $8,73 \cdot 10^{-4}$ | 0,78     | $1,49 \cdot 10^{-3}$ | -0,74                 |
| 0,1 M $NaCl$                  | $9,01 \cdot 10^{-4}$ | 0,37     | $1,39 \cdot 10^{-3}$ | -0,75                 |

$\varphi^o$  - стандартный потенциал относительно насыщенного каломельного электрода.

Таким образом, на примере полностью необратимого процесса показано, что в методе АПН целесообразно проводить решение второго закона Фика непосредственно на ЭВМ, а также применять методы нелинейного программирования для определения физико-химических параметров.

#### Литература

1. А.А.Самарский. Введение в теорию разностных схем. "Наука", М., 1972.
2. В.А.Иголинский, А.Г.Стромберг. Изв. ТТИ, 48, 14-17 (1967).
3. W.T. De Vries and B. van Dalen, J. Electroanal. Chem., 8, 366, 1964.